

JW3316 多通道综合测试系统

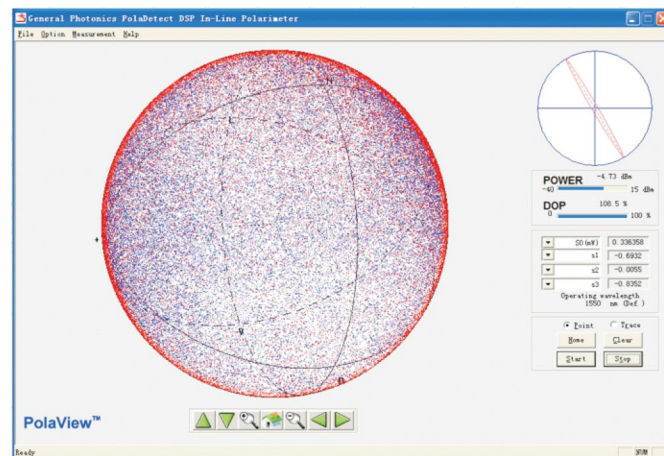


产品特点

1. 测试精度高运用先进的微电子技术和光检测设备，结合软件技术，使得仪器输出功率稳定、检测速度快、测试范围广；
2. 波长自动同步设定在PDL模式下，光源与功率计波长同步切换，不需分别设定波长。功率计模式时，可另行单独设定功率计测试波长；
3. 多种工作模式该测试仪表集成了光功率模块测试和插入损耗测试；
4. 操作简单方便整个测试过程均由上位机完成；
5. 人体工学设计仪器采用高质量金属外壳，确保仪器性能不受生产环境下可能存在的电气干扰。经久耐用的按键具有完美舒适的手感；
6. 光源/光功率计接口采用灵巧设计，便于清洁光源/光功率计均采用活动接口，可轻易卸下以便对光探测器进行清洁或更换其它型号适配器如（FC/PC通用接口等，用于测试各种型号跳线。）同时也便于对光源接口内侧PC适配器的清洁；（注意：拆卸时，只需旋转光源/光功率计接口并拔下接口即可）
7. RS232通讯接口采用RS232与上位机通讯，实时显示仪表信息，方便对测量的记录；

产品概述

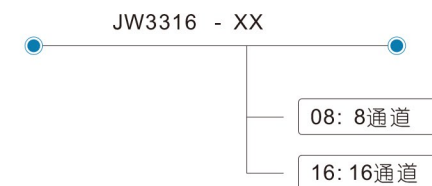
JW3316插损，PDL测试仪是集合自身多年的光纤无源器件和光通信检测仪器的生产和测试经验，充分借鉴了国内外仪表的优点和国内客户的需求，精心研制开发出来的一款精密光检测仪表。它广泛应用于光纤光缆、光无源器件和光纤通信系统的插损和PDL测试，是广大生产厂商、科研机构 and 运营商用于生产检测、研究开发和工程施工维护基本的测试仪器。



技术指标

规格型号	JW3316
多通道测试系统指标参数	
校准波长 (nm)	850/980/1300/1310/1480/1490/1550/1625
功率计波长范围 (nm)	850~1700
探头类型	InGaAs
光功率检测范围 (dBm)	+3~-50
测量输出	插损/附加损耗/PDL/均匀性/分光 比
PDL测试不准确度 (dB)	<0.04
PDL重复性 (dB)	±0.01
内部损耗 (dB)	<2
分辨率 (dB)	0.001
光源通道	4通道光开关
光源接口	FC/SC/ST/LC/Φ2.5mm/Φ1.25mm
显示输出	上位机软件/FC/PC/EXCEL打印输出
通信接口	RS232
电源	AC90~260V
工作温度 (℃)	-10~+40
存储温度 (℃)	-25~+70
外形尺寸 (mm)	450X360X130

订购信息



测试软件

